BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representation of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑲ 日本国特許庁（JP）

⑫ 公表特許公報（A）

⑪ 特許出願公表

昭56—500666

⑤1Int. Cl.³	識別記号	庁内整理番号	㊸公表 昭和56年(1981)5月14日
F 41 G 3/26		6935—2C	

部門（区分） 5(3)

審査請求 未請求

（全 6 頁）

⑤4兵器効果シミュレータ

㉑特願 昭55—501066
㉒出願 昭55(1980)5月22日
翻訳文提出日 昭56(1981)1月26日
㉖国際出願 PCT/GB80/00092
㉗国際公開番号 WO 80/02741
㉗国際公開日 昭55(1980)12月11日
優先権主張 ㉜1979年5月25日㉝イギリス(GB)
㉛7918367

㉒発明者 アシユフオード・デイヴイツド・ウイリアム
イギリス国ハンプシヤー・フアーンバラ・セント・ジヨンズ・ロード27
㉒発明者 ヒユーメル－ニユウエル・ロバート
イギリス国ハンプシヤー・フアーンバラ・コーヴ・ハイフイールド・ロード6
㉑出願人 ザ・ソラートロン・エレクトロニツク・グループ・リミテツド
イギリス国ジーユー14 7ピーダブリユ・ハンプシヤー・フアーンバラ・ヴイクトリア・ロード124
㉔代理人 弁理士 猪股清 外2名

㉛指定国 DE,GB,JP,SE,US

12

請求の範囲

1. 兵器の模擬発射期間中に電磁波ビームを照射するように構成された照射器と、入射した前記電磁波ビームを検出するように構成された検出器とを備える兵器効果シミュレータであつて、前記照射器は前記各発射ごとに少くとも1つの電磁波バーストを発生するように構成され、その電磁波バーストの持続時間は予め定められ、かつ前記電磁波バーストは所定の周波数で変調され、前記検出器は、前記所定の周波数に対して高調波関係にある周波数に同調され、かつ前記持続時間に依存する通過帯域を有する周波数選択要素を含むことを特徴とする兵器効果シミュレータ。
2. 特許請求の範囲の第1項に記載のシミュレータであつて、前記変調はパルス変調であることを特徴とするシミュレータ。
3. 特許請求の範囲の第1項に記載のシミュレータであつて、前記変調は持続波変調であることを特徴とするシミュレータ。
4. 特許請求の範囲の第1項に記載のシミュレータであつて、前記周波数選択要素は前記所定の周波数に同調させられることを特徴とするシミュレータ。
5. 特許請求の範囲の第1項に記載のシミュレータであつて、前記通過帯域は前記持続時間の逆数の2倍にほぼ等しいことを特徴とするシミュレータ。

13

6. 特許請求の範囲の第1項に記載のシミュレータであつて、前記検出器は1つの増幅器へ並列に結合される複数の感光素子を有することを特徴とするシミュレータ。

明　細　書

兵器効果シミュレータ

技術的背景

本発明は兵器効果シミュレータに関するものである。

背景技術

訓練のために、兵器を模擬操作している間に電磁波（典型的にはレーザ）のビームを用いることが知られている。１つの種類の装置においては（英国特許明細書第１２２８１４３号、第１２２８１４４号、第１４３９６１２号、第１４５１１９２号）、適切であれば見越しのような要素を調整することにより、弾（砲弾または銃丸）の「発射」時に兵器（たとえば小銃）が向けられている向きと同じ向きに電磁波ビームが向けられる。別の種類の装置においては（英国特許明細書第１３００９４１号および第１３００９４２号）、弾（たとえばミサイル）が実際に発射された時にたどるであろう弾道に連続して交差する向きに電磁波ビームが照射される。いずれの装置においても、標的附近に達した弾により占められる空間中の点に電磁波ビームが向けられることになる。

それらの装置は、電磁波ビームを発生し、必要がある場合にはビームの向きを定めるための、照射器として一般に知られている装置と、標的に入射した電磁波を検出するための、検出器として知られている、別の装置とを含む。この検出器は標的自体にとりつけることもできれ

時間は予め定められ、かつ前記電磁波バーストは所定の周波数で変調され、前記検出器は、前記所定の周波数に同調され、かつ前記持続時間に依存する通過帯域を有する周波数選択要素を含む兵器効果シミュレータが得られる。

電磁波は、個々のパルスを別々に検出する（パルス変調の場合に）のではなくて、全体のバーストとその変調（変調は、たとえば、パルス変調または持続波変調にできる）の検出により検出される。

周波数選択器の通過帯域は前記所定の持続時間の逆数の２倍にほぼ等しくできる。この持続時間を比較的長くすることにより（たとえば１ミリ秒）、通過帯域を非常に狭く（わずかに２ＫＨｚ）でき、それにより数個のホトセルを並列に結合できる程度まで、ノイズをかなり減少させることができる。

更に、与えられたＳ／Ｎ比で放射せねばならないピーク電力は大幅に減少させられ、そのために、たとえばピーク出力が低く、平均出力が高い装置、たとえば二重ヘテロ構造レーザおよび小型の発光ダイオードを用いることができる。

図面の簡単な説明

添付図面を参照して実施例を用い本発明の兵器効果シミュレータを説明する。ここで、第１図は射撃訓練兵と標的兵を示す略図、第２図は照射器の一実施例のブロック

ば、標的にとりつけられている反射器により反射されてきた電磁波を受けるために照射器にとりつけることもできる。

それらの装置においては、幅が非常に狭く、かつピーク電力が比較的高いパルスの形で電磁波を照射するように電磁波照射器が構成されている。したがつて、各電磁波パルスを個々に検出するように検出器（増幅器に結合されているホトセル）が構成されている。パルスは衝撃性のものであるから、検出器に用いられている増幅器の帯域幅は比較的広くしてパルスを確実に検出できるようにせねばならない。しかし、そうすると、許容Ｓ／Ｎ比を維持すべきものとすれば、増幅器に接続できるホトセルの数が１個に制限される。実際には、標的を中心とする任意の方向からの電磁波を検出するために標的に少くとも４個のホトセルを設ける必要があり、かつ各ホトセルにはそれぞれ高選択度、高安定および広帯域（したがつて高価な）増幅器を必要とする。

発明の開示

本発明の１つの面に従つて、兵器の模擬発射期間中に電磁波ビームを照射するように構成された照射器と、入射した前記電磁波ビームを検出するように構成された検出器とを備える兵器効果シミュレータであつて、前記照射器は前記各発射ごとに少くとも１つの電磁波バーストを発生するように構成され、その電磁波バーストの持続

タ図、第３図は照射器の別の実施例のブロック図、第４図は検出器の回路図、第５、６図はそれぞれパルス変調と持続波変調を示すダイミング波形図である。

発明の実施のための最良の実施態様／産業上利用可能性

まず第１図を参照して、訓練中の射撃兵１０が標的兵１４に小銃１２のねらいをつけている。小銃１２には空包が装填されており、かつレーザ照射器１６がとりつけられている。標的兵１４の肩部には２個の検出器１８がとりつけられ、ベルト２２には４個の検出器２０がとりつけられる。全ての検出器１８，２０はベルト２２にとりつけられている制御器および発煙器２４へ接続される。

射撃兵１０が小銃１２の引金を引くと空包が破裂して音と光が生ずる。それと同時にレーザ照射器１６が自動的に動作させられて、電磁波ビームを小銃１２の照準の向きに照射する。小銃が標的兵１４に正確に照準されておれば電磁波ビームが検出器１８と２０の少くとも一方に入射して、信号が制御器および発煙器２４へ送られる。そうすると発煙器２４から煙が出て標的兵１４に弾が当つたことを示す。標的兵１４も小銃を持つているものとすると、弾が当つた時にその小銃の発射を禁止するようにその小銃は制御器２４へ結合される。

次に、照射器１６と制御器２４の構成と動作を第２～

6図を参照して詳しく説明する。

まず第3図を参照して、小銃12の発射は発射センサ30により検知される。この発射センサ30は、たとえば、小銃12の発射音を検知するマイクロホンおよび増幅器で構成することもできれば、空包が発射された時に小銃の銃身中に生ずる背圧により動作させられる圧力スイッチで構成することもできる。発射センサ30は単安定回路32をトリガし、そのために単安定回路32は持続時間が1ミリ秒のパルスを供給して無安定回路34を動作させる。この無安定回路34は繰り返えし周波数が170KHzのパルスをひ化カリウム二重ヘテロ構造レーザ36へ与えて、繰り返えし周波数が170KHzで、持続時間が1ミリ秒の赤外線パルスを発生させる。このレーザ36の前方に置かれているレンズにより赤外線はビーム状に収束される。

第2図に示されている照射器においては、小銃12の発射ごとに赤外線のパルスのバーストが1つだけ照射される。しかし、希望によつては第3図に示す回路を用いて、各発射ごとにいくつかのバーストを照射させることができる。

次に第3図を参照する。発射センサ30は単安定回路40と第2の無安定回路42を介して無安定回路34へ接続される。単安定回路40はトリガされると持続時間が9ミリ秒のパルスを無安定回路42へ与える。そうするとこの無安定回路は500Hzの周波数で動作する。

そのために無安定回路34は5周期だけ動作させられる。各周期の持続時間は1ミリ秒で、周期と周期の間は1ミリ秒だけ隔てられる。無安定回路34の動作によりレーザ36は繰り返えし周波数が170KHzの赤外線パルスバーストを5つ発射する。

次に第4図を参照する。検出器18，20は、相互間およびチョーク52と並列に接続される無バイアス感光シリコン素子50で成わされている。チョーク52は周囲光により感光素子50中に生じた電荷のための直流漏れ経路を形成し、それによりそれらの電荷が蓄積されて感光素子50を飽和させることを防ぐ。チョーク52により影響を受けない高周波信号はコンデンサ54を介して結合トランス56の1次巻線へ結合される。結合トランス56の1次巻線と2次巻線の巻数比はS／N比を最適にするように選択され、2次巻線の端子間に現われた信号が通常の低雑音増幅器58へ与えられる。この増幅器58にはその高周波応答を制限するための小容量帰還コンデンサが設けられる。

増幅器58の出力端子は3段帯域フイルタ60へ結合される。このフイルタの各段は増幅器62，64，64と、中心周波数が170KHzで、通過帯域幅が2KHzである並列共振帯域通過LCフイルタ68，70，72でそれぞれ構成される。戸波された信号は比較器74へ与えられる。この比較器はダイオード検波－復調器76を介して発煙器を制御する。

検出器18，20（すなわち、感光素子50のいずれか）に入射した赤外線パルスのために、それに対応する電気パルスがコンデンサ54とトランス56を介して増幅器58へ与えられる。この増幅器で増幅された170KHzのパルスの1ミリ秒バーストはフイルタ60により戸波されてから比較器74へ与えられる。この比較器74は、戸波された信号の振幅があるしきい値電圧をこえた時に、発煙器を作動させる。

第5図aは典型的な赤外線パルスバーストのタイミング波形図で、各パルスバーストは、1ミリ秒期間中発生される、パルス間隔が6マイクロ秒で、パルス幅が350ナノ秒のパルスで構成される。この波形に等価な周波数領域を第5図bに示す。この周波数領域は0Hzが中心である主ローブと、170KHzの整数倍が中心である副ローブとを有する。各ローブは2KHzの周波数範囲を囲む。

フイルタ60の作用は＋170KHzと－170KHzを中心とするローブを選択することである。＋170KHzと－170KHzの符号の＋と－は両方の信号の位相が互いに逆であることを示すものである。フイルタ60の通過帯域2KHzはパルスバーストの周波数スペクトラム中の2KHz範囲に調連するもので、この範囲は各バーストの持続時間1ミリ秒により決定される。したがつて、フイルタ60の動作は、あるバーストが持続されている間のそのバーストに含まれている全てのパルスを積分することであると考えることができるから、各パルスのエネルギーはそのバーストに含まれている他の全てのパルスのエネルギーに加え合わされる。したがつて、前記した比較的安価な二重ヘテロ構造素子のような、ピーク出力は比較的低いが、平均出力が比較的高いレーザ装置を照射器16に用いることができる。そのために、温度変化に対する照射器の動作が安定になるとともに、小型で低電圧の駆動トランジスタをレーザ装置に用いることができるという利点が得られる。フイルタ60の帯域幅が2KHzと比較的狭いから、感光素子50の出力信号中に占めるノイズの割合が大幅に低下し、そのためにピーク出力の低いレーザ装置を使用することが容易となるとともに、第4図に示すように、何個かのホトセルを1つの増幅器58へ並列に接続できることになる。

170KHzに同調している帯域フイルタ60を低域フイルタの代りに用いて、第5図bに示されている、0Hzを中心とする主ローブを検出することにより、周囲光の急変、またはこの装置の設置および設定中に受けることがある人工光により発生させられるスプリアス信号を避けることができる。帯域フイルタ60は170KHz自体でなく、その高調波（たとえば340KHz）に同調させることができる。更に、希望の帯域通過周波数に感光素子50の自己容量に組合わされて共振するようにチョーク52のインダクタンスを選択することにより

結合トランス５６より前に周波数選択を行うことができる。

照射器１６により照射される電磁波はパルス変調の代りに、第６図ａに示されているような持続波変調とすることもできる。この場合には、第２，３図に示されている無安定回路３４の代りに適当な正弦波発振器が用いられる。第６図はこの種の変調の周波数スペクトラムを示すものである。この場合には、帯域フイルタ６０は電磁波の１ミリ秒バーストの変調周波数（１７０ＫＨｚ）に同調させられる。ストライプド・ジオメトリイ型レーザ小型の発光ダイオードがとくに適当である持続波変調の場合には、パルス変調の場合よりもかなり大きな（半分まで）変調電力をフイルタ６０によりとり出すことができる。

ＬＣフイルタ６０の代りにそれと同じ機能を果す他の回路装置、たとえば、希望の２ＫＨｚ通過帯域を与えるように選択されたループ利得を有し、１７０ＫＨｚでクロックされるＣＣＤ循環シフトレジスタを用いることができる。

以上説明した実施例はいろいろと変形して実施できる。たとえば、第３図の無安定回路の動作周波数を１７０ＫＨｚから１１３ＫＨｚに変え、単安定回路４０により発生されるパルスの持続時間を短くして、小銃１２が発射されるたびに１１３ＫＨｚの１ミリ秒パルスバーストを２個レーザ装置３６が発生できるようにすることができる。第４図に示されている検出器の回路、（Ｉ）帯域フイルタ６０の各段をレーザのパルス繰り返し周波数の第４高調波すなわち４５２ＫＨｚに同調させ、（Ｉ）それに対応して増幅器５８の上限遮断周波数を高くし、（Ⅲ）４７０ＫＨｚに同調されている別の帯域フイルタを増幅器５８の出力端子へ接続することにより変えた。それらのフイルタはともにセラミック・フイルタ素子を用いた。前記別のフイルタの出力は、第４図に示されているダイオード検波－復調器７６と同じ検波－復調器と増幅度が３の増幅器を介して、比較器７４の反転入力端子へ電圧V_Bとして加えられる。この比較器７４の出力は二重パルス検出器、すなわち、所定の時間（たとえば１．５ミリ秒）以内での２個の連続パルスの発生を検出する検出器へ与えられる。この実施例の動作においては、広帯域ノイズすなわち衝撃性のノイズが２つのダイオード検波－復調器からほぼ等しい出力を生じさせるから、それらのノイズによつて比較器７４はトリガされることはなく、したがつて二重パルス検出器の誤トリガは防止される。実際には、増幅度が３の増幅器により、ダイオード検波－復調器７６の出力が他のダイオード検波復調器の出力より３倍以上大きい時だけ、比較器７４をトリガできる。

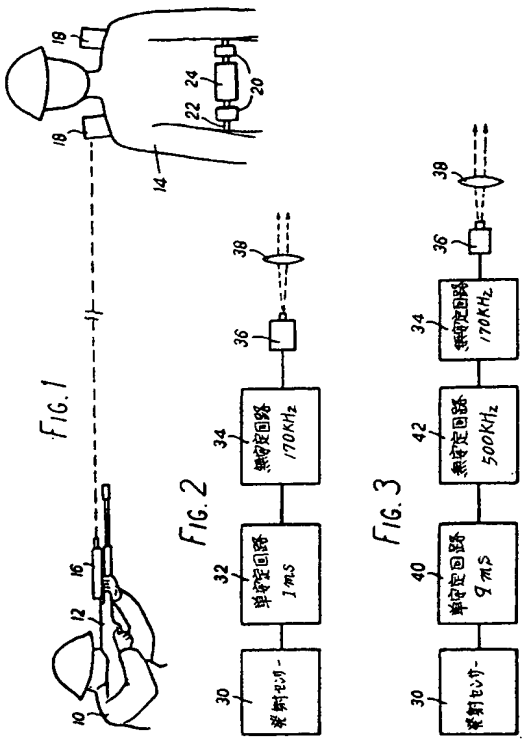
希望によつては、比較器７４に類似するが、ダイオード検波－復調器７６からのより小さな振幅（すなわち低い相対振幅）のパルスによりトリガされる別の比較器を

特表昭56-500666

用い、「命中」（比較器７４がトリガされる）と「外れ」（別の比較器はトリガされるが、比較器７４はトリガされない）とを識別できるようにすることもできる。

比較的低出力のレーザ装置３６と、１つの低雑音増幅器５８へ並列に接続される無バイアスの検出器１８，２０を用いることにより、シミュレータのそれぞれの部品の電力消費量を大幅に減少することができるが、それらの部品は通常は電池を電源としているから、消費電力の低減は非常に重要である。

浄書(内容に変更なし)



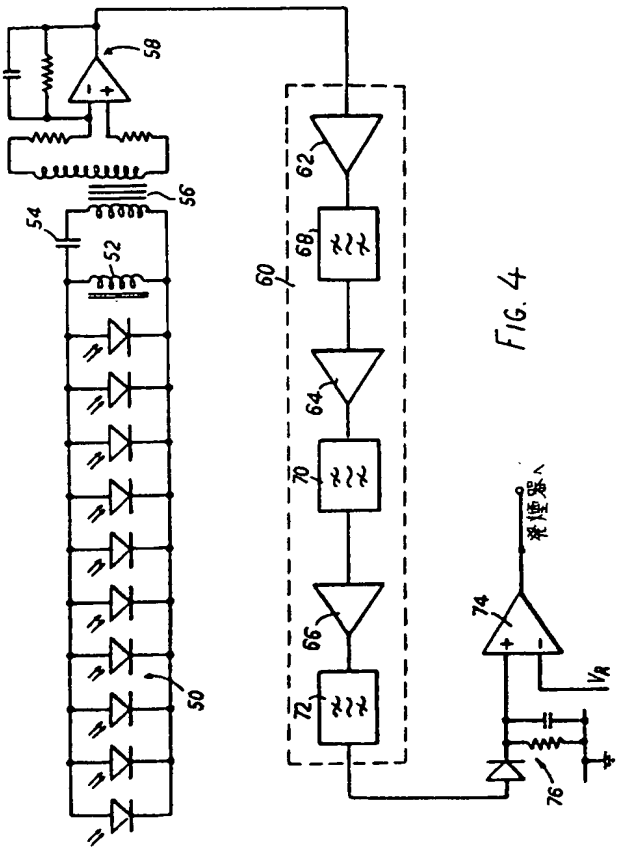


FIG. 4

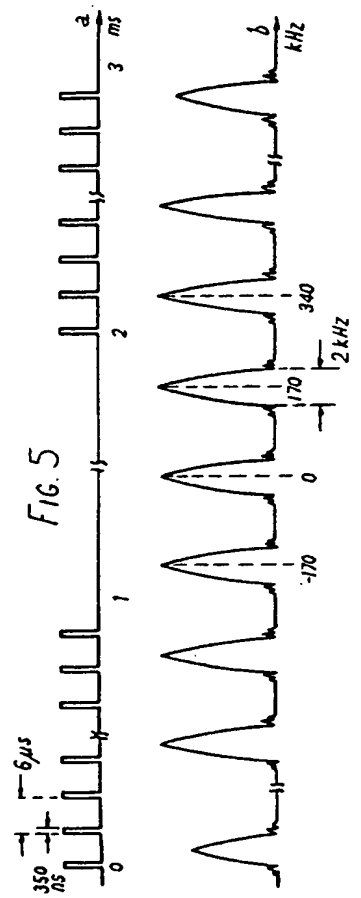


FIG. 5

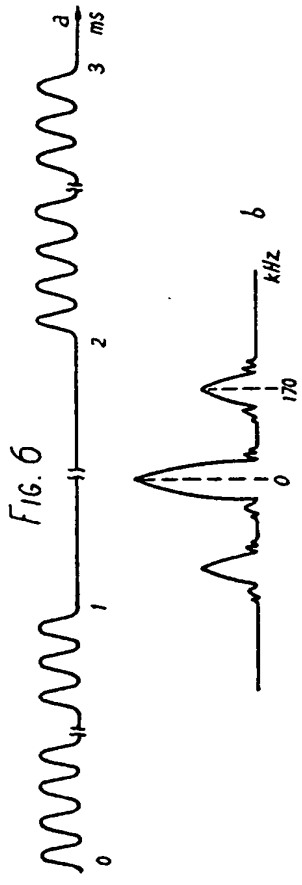


FIG. 6

手 続 補 正 書（方 式）

昭和 56 年 3 月 16 日

特許庁長官　島 田 春 樹 殿

1. 事件の表示

~~昭和　年 特 許 願 第　号~~

PCT/GB 80/00092.

2. 発明の名称

兵器効果シミュレータ

3. 補正をする者

事件との関係　特許出願人

ザ ソラートロン エレクトロニック グループ リミテッド

4. 代 理 人　（郵便番号 100）
東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
〔電話東京(211)2321大代表〕

4230　弁理士　猪　股　清

5. 補正命令の日付
昭和 56 年 2 月 20 日
（発送日 昭和 56 年 2 月 24 日）

6. ~~補正により　発明の数~~

7. 補正の対象
図面の翻訳文

8. 補正の内容
図面の翻訳文の浄書（内容に変更なし）

国際調査報告

International Application No PCT/GB 80/00092

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, indicate all) ¹

According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC

Int.Cl.³ F 41 G 3/26

II. FIELDS SEARCHED

Minimum Documentation Searched ⁴

Classification System	Classification Symbols
Int.Cl.³	F 41 G 3/26

Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are Included in the Fields Searched ⁵

III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT ¹⁴

Category ¹⁵	Citation of Document, ¹⁶ with indication, where appropriate, of the relevant passages ¹⁷	Relevant to Claim No. ¹⁸
	GB, A, 1509562, published May 4, 1978 see figures 1-3; page 1, lines 50-64; page 2, lines 3-124, The Mettoy Company	1,2
	US, A, 4054290, published October 18, 1977 see figure 1; column 2, lines 21-40, A.J. Villa	1,4
	US, A, 3104478, published September 24, 1963 see the whole document, L.W. Strauss et al.	1
	US, A, 3918714, published November 11, 1975 see figures 1,2; column 2, lines 29-61; column 3, lines 14-18, L. Ceccaroni	1,4
	US, A, 3257741, published June 28, 1966 see figure 1; from column 1, line 48, to column 3, line 23; column 4, lines 40-41, S.H. Cameron et al.	1,6
A	US, A, 3832791, published September 3, 1974 see the whole document, H.R. Robertsson	1

./.

* Special categories of cited documents: ¹⁵
"A" document defining the general state of the art
"E" earlier document but published on or after the international filing date
"L" document cited for special reason other than those referred to in the other categories
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but on or after the priority date claimed
"T" later document published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application, but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance

IV. CERTIFICATION

Date of the Actual Completion of the International Search ³	Date of Mailing of the International Search Report ³
29th July 1980	7th August 1980
International Searching Authority ¹	Signature of Authorized Officer ²⁰
European Patent Office	G.L.M. Kruyenberg

¹ PCT/ISA/210 (second sheet) (October 1977)

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM THE SECOND SHEET

A	US, A, 3434226, published March 25, 1969 see the whole document, J.W. Schaller	1

V. ☐ OBSERVATIONS WHERE CERTAIN CLAIMS WERE FOUND UNSEARCHABLE [10]

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2) (a) for the following reasons:

1. ☐ Claim numbers _____, because they relate to subject matter [11] not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claim numbers _____, because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out [12], specifically:

VI. ☐ OBSERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION IS LACKING [13]

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims of the international application.

2. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims of the international application for which fees were paid, specifically claims:

3. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claim numbers:

Remark on Protest

☐ The additional search fees were accompanied by applicant's protest.

☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (supplemental sheet (first sheet) (October 1977)

PCT

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
International Bureau

INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) International Patent Classification 3: F41G 3/26

(11) International Publication Number: WO 80/02741

(43) International Publication Date: 11 December 1980 (11.12.80)

(21) International Application Number: PCT/GB80/00092

(22) International Filing Date: 22 May 1980 (22.05.80)

(31) Priority Application Number: 7918367

(32) Priority Date: 25 May 1979 (25.05.79)

(33) Priority Country: GB

(71) Applicant *(for all designated States except US)*: THE SOLARTRON ELECTRONIC GROUP LIMITED [GB/GB]; 124 Victoria Road, Farnborough, Hampshire GU14 7PW (GB).

(72) Inventors; and

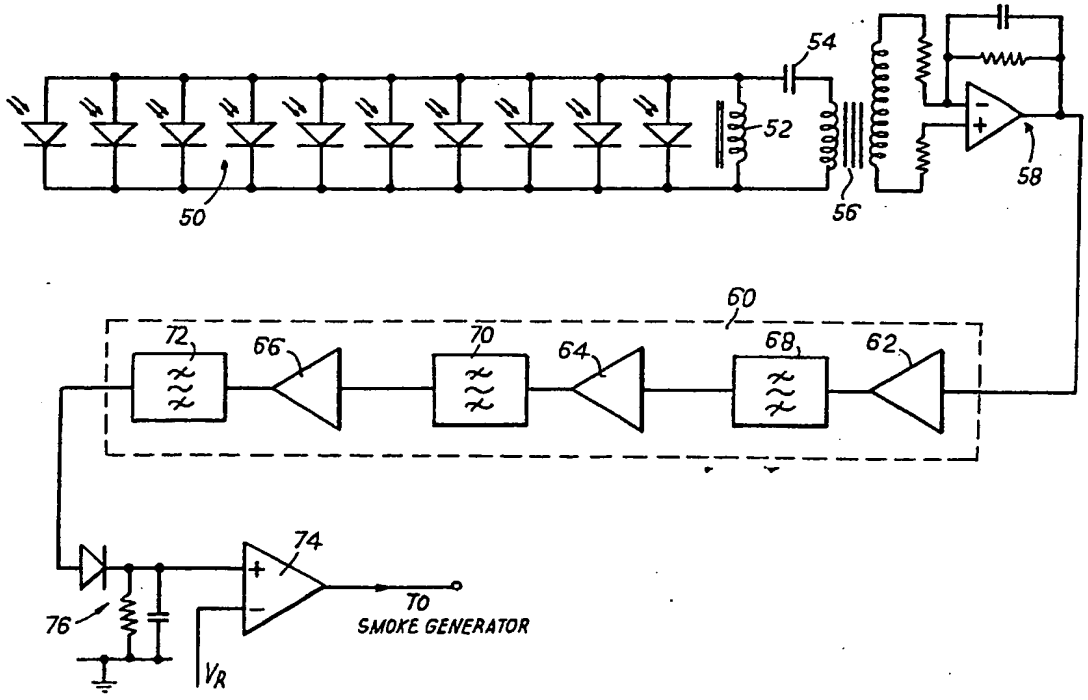
(75) Inventors/Applicants *(for US only)*: ASHFORD, David, William [GB/GB]; 27 St. Johns Road, Farnborough, Hampshire (GB). HUMMEL-NEWELL, Robert [GB/GB]; 6 Highfield Road, Cove, Farnborough, Hampshire (GB).

(74) Agents: COKER, David, G., et al.; Schlumberger Measurement and Control (UK) Limited, 124 Victoria Road, Farnborough, Hampshire GU14 7PW (GB).

(81) Designated States: DE, GB, JP, SE, US.

Published
With international search report

(54) Title: WEAPON EFFECT SIMULATORS



(57) Abstract

In a weapon effect simulator a low peak power laser projector (16) emits 1 milli-second bursts of radiation, each burst having either pulse or c.w. modulation at 170 kHz. A detector (18, 20, 24) for sensing the radiation has several photo-cells (50) connected in parallel to a single amplifier (58), and includes a bandpass filter (60) tuned to 170 kHz (chosen in harmonic relationship to the modulation frequency) and having a passband of 2kHz (inversely related to the duration of each radiation burst).

FOR THE PURPOSES OF INFORMATION ONLY

Codes used to identify States party to the PCT on the front pages of pamphlets publishing international applications under the PCT.

AT	Austria
AU	Australia
BR	Brazil
CF	Central African Republic
CG	Congo
CH	Switzerland
CM	Cameroon
DE	Germany, Federal Republic of
DK	Denmark
FR	France
GA	Gabon
GB	United Kingdom
HU	Hungary
JP	Japan
KP	Democratic People's Republic of Korea
LI	Liechtenstein
LU	Luxembourg
MC	Monaco
MG	Madagascar
MW	Malawi
NL	Netherlands
NO	Norway
RO	Romania
SE	Sweden
SN	Senegal
SU	Soviet Union
TD	Chad
TG	Togo
US	United States of America

WEAPON EFFECT SIMULATORS

TECHNICAL FIELD

This invention relates to weapon effect simulators.

BACKGROUND ART

It is known to use a beam of electromagnetic radiation (typically from a laser) during simulated operation of a weapon for training purposes. In one type of system (UK Patent Specifications Nos. 1 228 143, 1 228 144, 1 439 612 and 1 451 192), the beam of radiation is pointed in the same direction as the weapon (for example, a gun) at the time of 'firing' the ammunition (a shell or bullet) with adjustment for such factors as aim-off if appropriate. In another type (UK Patent Specifications Nos. 1 300 941 and 1 300 942) the beam is pointed to intersect continuously the path that the ammunition (for example, a missile) would follow in a live firing. In either case, the result is that the beam of radiation is directed at the point in space occupied by the ammunition when it reaches the vicinity of the target.

Such systems basically involve a device, commonly known as a projector, for generating, and if necessary orienting, the beam of radiation, and another device, known as a detector, for detecting incidence of the radiation on the target. The detector may be mounted on the target itself, or it may be associated with the projector, the radiation being reflected from the target by a retro-reflector mounted thereon.

In known systems, the projector has been arranged to generate radiation in the form of pulses of very short duration and relatively high peak power. Consequently, the detector (a photo-cell coupled to an amplifier) has been designed essentially to detect each pulse of radiation as an individual, discrete entity. Because of the abrupt nature of the pulses, the bandwidth of the detector amplifier has to

be relatively large to ensure reliable detection of a pulse, which in turn limits to one the number of photo-cells which can be connected to an amplifier if an acceptable signal-to-noise ratio is to be maintained. In practice, a target needs to be fitted with at least four photo-cells to ensure detection of radiation from any direction around the target, and each of these photo-cells requires its own sensitive, stable, wide-bandwidth (and therefore expensive) amplifier.

DISCLOSURE OF INVENTION

According to one aspect of this invention there is provided a weapon effect simulator having a projector arranged to project a beam of electromagnetic radiation during simulated firing of a weapon and a detector arranged to detect incidence of said radiation thereupon, wherein:

said projector is arranged to generate at least one burst of radiation for each said firing, said burst being of predetermined duration and being modulated at a predetermined frequency;

and

said detector includes frequency-selective means tuned to a frequency harmonically related to said predetermined frequency and having a pass band dependent upon said predetermined duration.

The radiation is detected by detection of the overall burst and its modulation (which can, for example, be pulse modulation or continuous-wave modulation), rather than by separate detection of individual pulses (in the case of pulse modulation). The frequency-selective means is conveniently tuned to said predetermined frequency.

The pass band of the frequency-selective means may be substantially equal to twice the reciprocal of said predetermined duration. By making this duration relatively long (for example, one millisecond), the pass band can be made very narrow (only 2 kHz), thereby diminishing noise considerably, to the extent that several photo-cells can be coupled in parallel. Furthermore the peak power that must be

radiated for a given signal-to-noise ratio is substantially reduced, permitting the use, for example, of low peak power, higher mean power devices such as double heterostructure lasers and small source light emitting diodes.

BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS.

A weapon effect simulator in accordance with this invention will now be described, by way of example, with reference to the accompanying drawings, in which:-

Figure 1 depicts an attacking soldier and a target soldier;

Figure 2 is a block schematic diagram of one form of projector;

Figure 3 is a block schematic diagram of another form of projector;

Figure 4 is a circuit diagram of a detector; and

Figures 5 and 6 are waveform and spectral diagrams illustrating pulse modulation and continuous-wave modulation respectively.

BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION/INDUSTRIAL APPLICABILITY

Referring to Figure 1, an attacking soldier 10 under training is aiming a rifle 12 at a target soldier 14. The rifle 12 is loaded with blank ammunition and carries a laser projector 16. The target soldier 14 has two detectors 18 on his shoulders and four more detectors 20 on a belt 22 about his waist. All the detectors 18 and 20 are connected to a control unit and smoke generator 24 also carried on the belt 22.

When the soldier 10 pulls the trigger of the rifle 12, the blank ammunition is fired, giving appropriate aural and visual effects. At the same time, the laser projector 16 is automatically operated to project a beam of electromagnetic radiation along the direction of aim of the rifle 12. If the rifle 12 has been accurately aimed at the soldier 14, the radiation will strike the detectors 18 and/or 20, causing a signal to be sent to the control unit 24 which thereupon releases smoke to indicate that the target soldier 14 has been 'hit'. If the target soldier 14 has a rifle, this can be coupled to the control unit 24 to be inhibited

from 'firing' in the event of a 'hit'.

The design and operation of the projector 16 and the control unit 24 will now be described in more detail with reference to Figures 2 to 6.

Referring to Figure 2, the firing of the rifle 12 is detected by a firing sensor 30, which may be, for example, a microphone and amplifier to detect the sound of the rifle 12 being fired, or a pressure-responsive switch operated by the back pressure in the rifle barrel when the blank ammunition is fired. The sensor 30 triggers a monostable circuit 32 which supplies a pulse of 1 millisecond duration to enable an astable circuit 34. This astable circuit 34 supplies pulses at a repetition frequency of 170 kHz to a gallium arsenide double-heterostructure laser device 36, to generate pulses of infra-red radiation at a rate of 170 kHz for 1 millisecond. A lens in front of the laser device 36 focusses the radiation into a beam.

In the projector illustrated in Figure 2, only a single burst of pulses of radiation is emitted each time the rifle 12 is fired. However, if desired, several bursts may be emitted for each firing, using the circuit shown in Figure 3.

Referring to Figure 3, the firing sensor 30 is coupled to the astable circuit 34 via a monostable circuit 40 and a second astable circuit 42. The monostable circuit 40, when triggered, supplies a pulse having a duration of 9 milliseconds, thereby enabling the astable circuit 42 which runs at a frequency of 500 Hz. Thus the astable circuit 34 is in turn enabled for five periods each 1 millisecond in duration and spaced 1 millisecond apart, and the laser device 36 emits five corresponding bursts of 170 kHz pulses of infra-red radiation.

Referring now to Figure 4, the detectors 18, 20 are

represented by ten unbiassed photo-sensitive silicon cells 50 connected in parallel with each other and with a choke 52. The choke 52 provides a d.c. leakage path for charge induced in the cells 50 by ambient light, thereby preventing such charges from accumulating and saturating the cells 50. High-frequency signals, which are not affected by the choke 52, are coupled by a capacitor 54 to a primary winding of a coupling transformer 56. The turns ratio of this transformer 56 is selected for optimum signal-to-noise ratio, and the secondary winding of the transformer feeds a low-noise amplifier 58 of conventional design, having a low-value feedback capacitor to limit its high-frequency response.

The output of the amplifier 58 is coupled to a three-stage bandpass filter 60, each stage of which comprises an amplifier 62, 64, 66 and an associated parallel-resonant bandpass LC filter 68, 70, 72 tuned to 170 kHz and having a passband of 2 kHz. The filtered signal is then supplied to a comparator 74, which controls the smoke generator, via a diode detector-demodulator 76.

In use, pulses of infra-red radiation incident upon any of the detectors 18, 20 (that is, on any of the photo-cells 50) cause corresponding electrical pulses to be supplied via the capacitor 54 and the transformer 56 to the amplifier 58. After amplification, the 1 millisecond bursts of 170 kHz pulses are selectively passed by the filter 60 to the comparator 74 which actuates the smoke generator if the amplitude of the filtered signal exceeds a threshold voltage V_R.

Figure 5 (a) shows the waveform of typical bursts of infra-red radiation, each comprising pulses 350 nanoseconds long repeated at intervals of 6 microseconds for a period of 1 millisecond. The frequency-domain equivalent of this waveform is shown in Figure 5 (b), and comprises a main lobe centred on 0 Hz and additional lobes centred on integral multiples of 170 kHz, each lobe embracing a frequency range of 2 kHz.

The effect of the filter 60 is to select the lobes centred on + 170 kHz and - 170 kHz (where the negative sign indicates a signal in anti-phase to one having a positive sign). The 2 kHz passband of the filter 60 is related to the 2 kHz range of the lobes in the frequency spectrum of the pulse bursts, and this range is in turn determined (on an inverse basis) by the 1 millisecond duration of each burst. The operation of the filter can thus be considered as being the integration of all the pulses of a burst for the duration of the burst, so the energy associated with each individual pulse is aggregated with that of all the other pulses in the burst. Consequently, a laser device which is capable of relatively high mean power but relatively low peak power, such as the (relatively cheap) double heterostructure device mentioned previously, can be used in the projector 16. This is turn confers advantages in terms of stability of operation of the projector with change in temperature, and permits the use of small, low-voltage drive transistors with the laser device. The relatively narrow (2 kHz) bandwidth of the filter 60 also significantly limits the proportion of the noise signal from the photo-cells 50 which can reach the comparator 74, thereby facilitating the use of a low peak power laser device and permitting the parallel connection of several photo-cells 50 to a single amplifier 58 as shown in Figure 4.

Using the bandpass filter 60 tuned to 170 kHz instead of a low pass filter (to detect the main lobe centred on 0 Hz - Figure 5b), avoids spurious output signals arising either from sudden changes in ambient light or from artificial light sources to which the apparatus may be exposed during fitting and setting up. The bandpass filter 60 could be tuned to a harmonic of the pulse repetition frequency (such as 340 kHz) rather than to the repetition frequency of 170 kHz itself. Furthermore, the frequency selection could be performed before the coupling transformer 56, by selecting the inductance of the choke 52 to resonate with the combined self-capacitance of the photo-cells 50 at the desired bandpass frequency.

Instead of pulse modulation of the radiation emitted by the projector 16, it is also possible to use continuous-wave modulation, as illustrated in Figure 6 (a). In this case, the astable circuit 34 of Figures 2 and 3 would be replaced by a suitable sine-wave oscillator. Figure 6 (b) shows the frequency spectrum of this type of modulation, for which the bandpass filter 60 would be tuned to the modulation frequency (170 kHz) of the 1-millisecond bursts of radiation. With c.w. modulation, for which a striped-geometry type of laser or small source light emitting diode is particularly suitable, rather more of the modulation power (up to half) can be extracted by the filter 60 than is the case with pulse modulation.

The LC filter 60 could be replaced by other circuitry having the same function, such as a CCD recirculating shift register clocked at 170 kHz and having a loop gain chosen to provide the desired 2 kHz passband.

Various other modifications can be made to the described embodiment of the invention. For example, in another embodiment of the invention, the operating frequency of the astable circuit of Figure 3 was changed from 170 kHz to 113 kHz, and the duration of the pulse produced by the monostable circuit 40 was reduced so that the laser device 36 produced two 1 millisecond bursts of 113 kHz pulses of infra-red radiation for each firing of the rifle 12. The detector circuitry of Figure 4 was also modified, by (i) tuning each stage of the bandpass filter 60 to the fourth harmonic of the laser p.r.f, that is to 452 kHz, (ii) correspondingly increasing the upper cut off frequency of the amplifier 58, and (iii) connecting a further bandpass filter, tuned to 470 kHz, to the output of the amplifier 58: both bandpass filters used ceramic filter elements. The output of this further filter was applied, via a diode detector-demodulator identical to that shown at 76 in Figure 4 and a x3 amplifier, to the inverting input of the comparator 74 (i.e. as the voltage V_R). The output of the comparator 74 was then connected to a double-pulse detector, ie a detector which

detects the occurrence of two consecutive pulses within a predetermined time period, eg 1½ milliseconds. In operation of this embodiment, wide-band or impulsive noise tended to produce substantially equal outputs from both the diode detector-demodulators, so the comparator 74 was not triggered by such noise and spurious triggering of the double-pulse detector was prevented. In fact, the x3 amplifier ensures that the comparator 74 can be triggered only when the signal appearing at the output of the diode detector-demodulator 76 exceeds that at the output of the other diode detector-demodulator by more than a factor of three.

If desired, a further comparator similar to the comparator 74, but triggered by pulses of lower amplitude (or lower relative amplitude) from the diode detector-demodulator 76, can be provided, in order to permit a distinction to be made between a "hit" (comparator 74 triggered) and a "near miss" (further comparator triggered, but comparator 74 not triggered).

The use of the relatively low-powered laser device 36, and the use of the unbiassed detectors 18, 20 connected in parallel to the single low-noise amplifier 58, each help to significantly reduce the power consumption of their respective parts of the simulator, which, since these parts are normally battery-powered, is very important.

CLAIMS

1. A weapon effect simulator having a projector arranged to project a beam of electromagnetic radiation during simulated firing of a weapon and a detector arranged to detect incidence of said radiation thereupon, characterised in that:

said projector is arranged to generate at least one burst of radiation for each said firing, said burst being of predetermined duration and being modulated at a predetermined frequency;

and in that

said detector includes frequency-selective means tuned to a frequency harmonically related to said predetermined frequency and having a pass band dependent upon said predetermined duration.

2. A simulator according to claim 1, wherein said modulation is pulse modulation.

3. A simulator according to claim 1, wherein said modulation is continuous-wave modulation.

4. A simulator according to claim 1, wherein said frequency-selective means is tuned to said predetermined frequency.

5. A simulator according to claim 1, wherein said pass band is substantially equal to twice the reciprocal of said predetermined duration.

6. A simulator according to claim 1, wherein said detector has a plurality of light-sensitive cells coupled in parallel to a single amplifier.

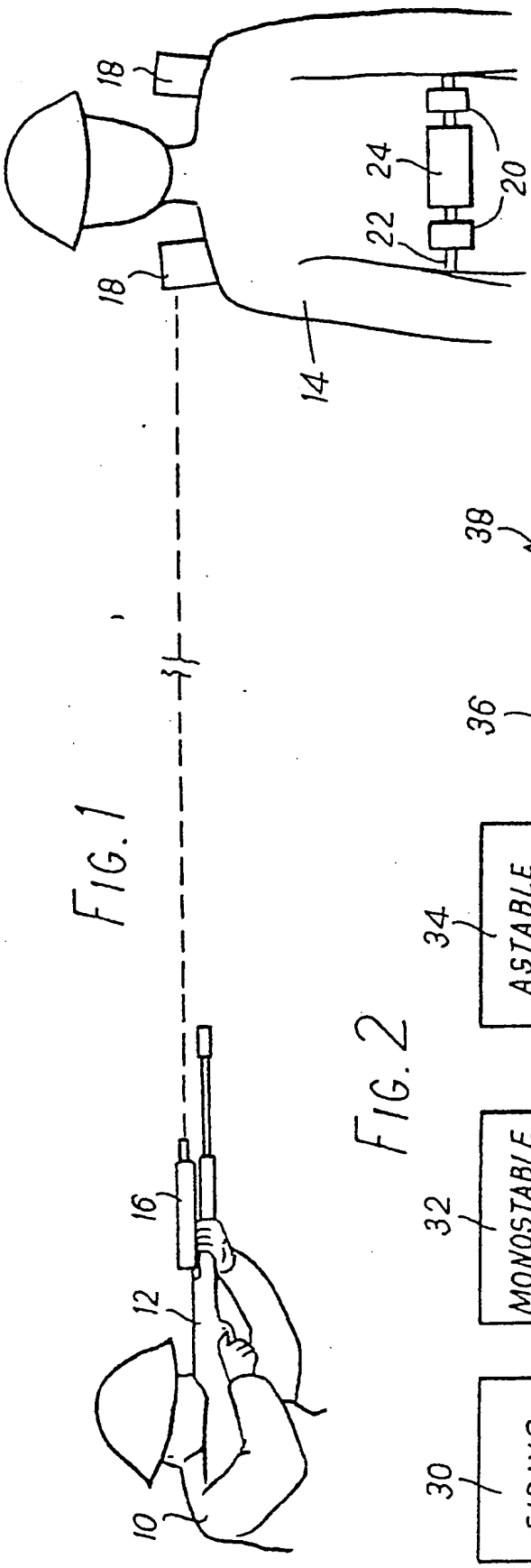


FIG. 1

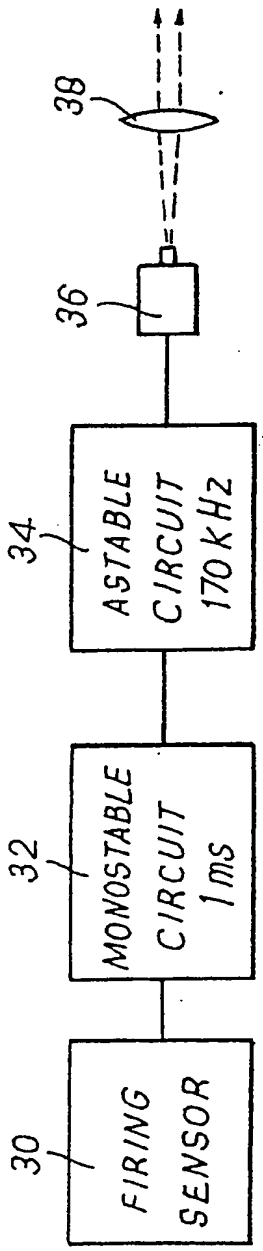


FIG. 2

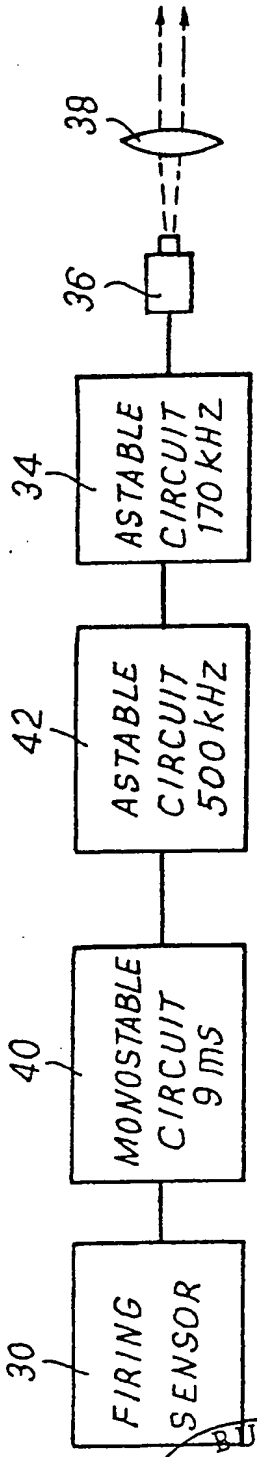


FIG. 3

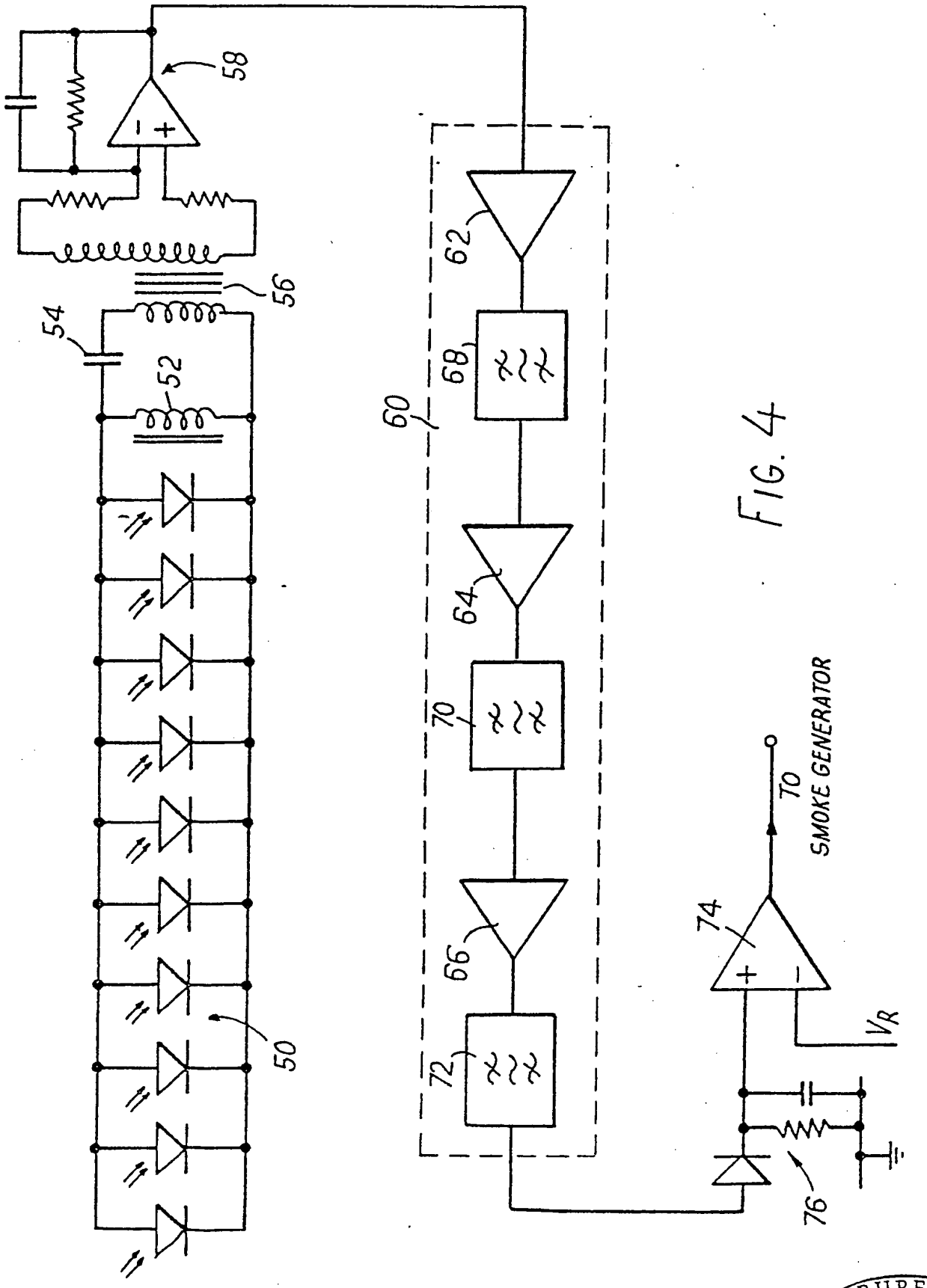


FIG. 4

FIG. 5

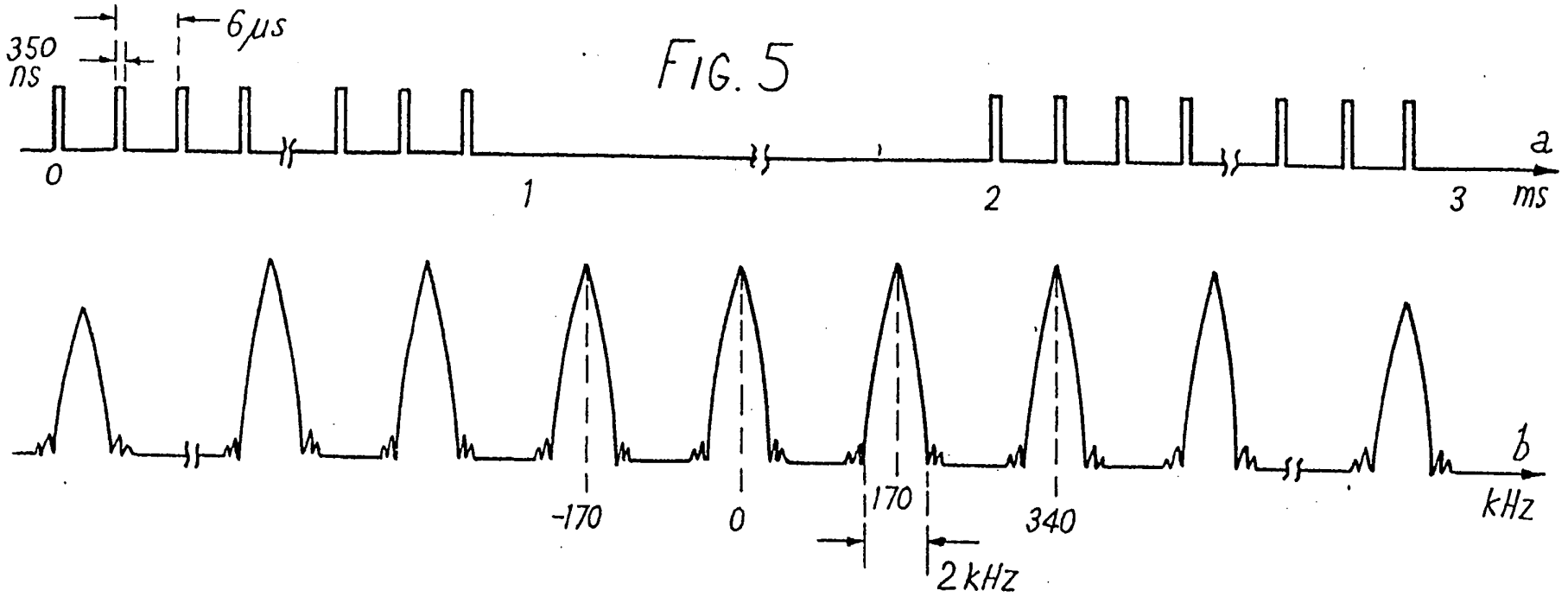
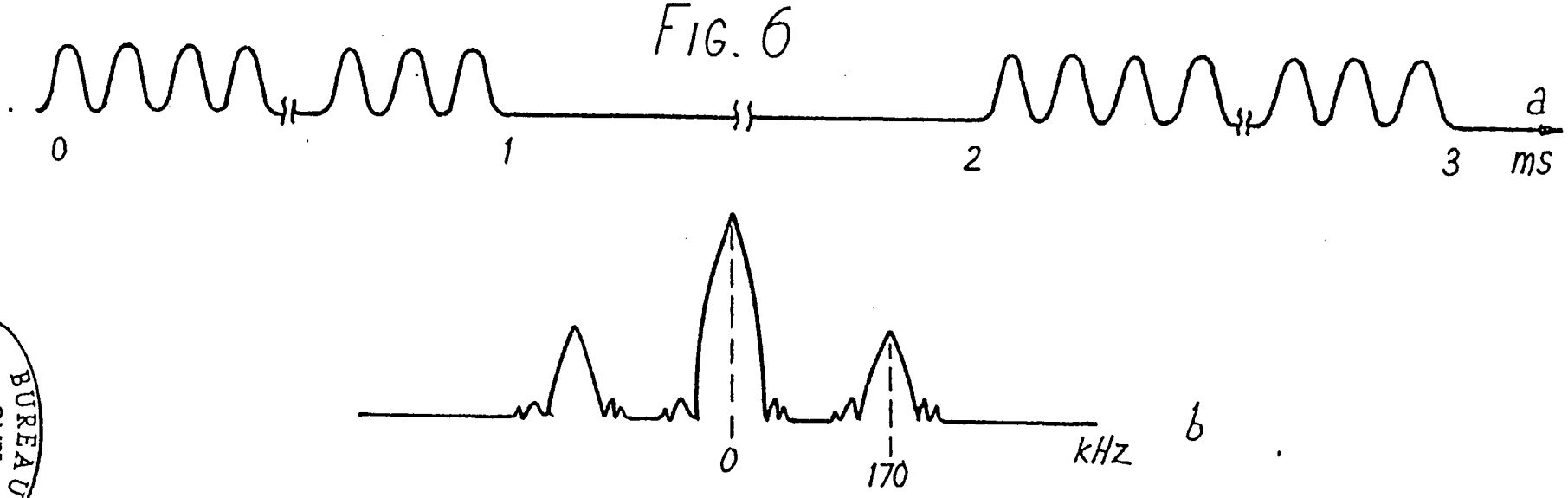


FIG. 6



International Application No PCT/GB 80/00092

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, indicate all) [3]

According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC

Int.Cl.[3] F 41 G 3/26

II. FIELDS SEARCHED

Minimum Documentation Searched [4]

Classification System	Classification Symbols
Int.Cl.[3]	F 41 G 3/26

Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are Included in the Fields Searched [5]

III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT [14]

Category *	Citation of Document, [16] with indication, where appropriate, of the relevant passages [17]	Relevant to Claim No. [18]
	GB, A, 1509562, published May 4, 1978 see figures 1-3; page 1, lines 50-64; page 2, lines 3-124, The Mettoy Company	1,2
	US, A, 4054290, published October 18, 1977 see figure 1; column 2, lines 21-40, A.J. Villa	1,4
	US, A, 3104478, published September 24, 1963 see the whole document, L.W. Strauss et al.	1
	US, A, 3918714, published November 11, 1975 see figures 1,2; column 2, lines 29-61; column 3, lines 14-18, L. Ceccaroni	1,4
	US, A, 3257741, published June 28, 1966 see figure 1; from column 1, line 48, to column 3, line 23; column 4, lines 40-41, S.H. Cameron et al.	1,6
A	US, A, 3832791, published September 3, 1974 see the whole document, H.R. Robertsson	1

./.

* Special categories of cited documents: [15]

"A" document defining the general state of the art

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document cited for special reason other than those referred to in the other categories

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but on or after the priority date claimed

"T" later document published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application, but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance

IV. CERTIFICATION

Date of the Actual Completion of the International Search [2]	Date of Mailing of this International Search Report [2]
29th July 1980	7th August 1980
International Searching Authority [1]	**Signature of Authorized Officer [20]**
European Patent Office	G.L.M. Kruydenberg

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (October 1977)

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM THE SECOND SHEET

A	US, A, 3434226, published March 25, 1969 see the whole document, J.W. Schaller	1

V. ☐ OBSERVATIONS WHERE CERTAIN CLAIMS WERE FOUND UNSEARCHABLE [10]

This International search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2) (a) for the following reasons:

1. ☐ Claim numbers_____, because they relate to subject matter [12] not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claim numbers_____, because they relate to parts of the International application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful International search can be carried out [13], specifically:

VI. ☐ OBSERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION IS LACKING [11]

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this International search report covers all searchable claims of the International application.

2. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims of the International application for which fees were paid, specifically claims:

3. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claim numbers:

Remark on Protest

☐ The additional search fees were accompanied by applicant's protest.

☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.